

Vrijeme izvoza: 19.04.2024. 19:14:09

Repozitorij: data.fulir.irb.hr

Ukupan broj zapisa na URL-u: 11

Broj izvezenih zapisa: 11

Naslov	URL	Autori	Naslov izvornika
Chemical imaging of organic materials with MeV SIMS using a continuous collimated ion beam		Siketić, Zdravko; Bogdanović-Radović, Ivančica; Barac, Marko; Brajković, Marko; Siketic, Zdravko	
Razvoj kapilarne mikroprobe za masenu spektrometriju korištenjem iona megaelektronvoltnih energija		Brajković, Marko	
Low energy MeV SIMS yield measurements of various inorganic samples		Barac, Marko; Siketić, Zdravko; Brajković, Marko; Bogdanović-Radović, Ivančica	
MeV TOF SIMS determination of deposition order between optically distinguishable and indistinguishable inks		Barac, Marko; Bogdanović-Radović, Ivančica; Brajković, Marko; Siketić, Zdravko	
Spatially resolved metabolic composition in seeds of common bean: comparison of the low phytic acid mutant and the wild type		Barac, Marko; Siketić, Zdravko; Bogdanović-Radović, Ivančica; Brajković, Marko	
Imaging of Organic Samples with Megaelectron Volt Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry Capillary Microprobe		Brajković, Marko; Bogdanović-Radović, Ivančica; Barac, Marko; Cosic, Donny Domagoj; Siketić, Zdravko	
Development of MeV TOF-SIMS capillary microprobe at the Ruder Boskovic Institute in Zagreb		Brajković, Marko; Barac, Marko; Cosic, Domagoj Donny; Bogdanović-Radović, Ivančica; Siketić, Zdravko	
Dependence of MeV TOF SIMS secondary molecular ion yield from phthalocyanine blue on primary ion stopping power		Brajković, Marko; Siketić, Zdravko; Bogdanović-Radović, Ivančica; Barac, Marko	
Identifikacija i molekularno mapiranje modernih slikarskih materijala pomoću MeV SIMS metode s primjenom u forenzici		Plavčić, Dora	
Razvoj metode protonima inducirane emisije gama-zračenja za analizu i trodimenzionalno profiliranje lakih elemenata		Zamboni, Ivana	
Spektroskopija elastično izbijenih iona mjerenjem vremena proleta		Siketić, Zdravko	